

T&M センター・オブ・エクセレンス CoE

～ 高速シリアル測定技術センター ～

高速シリアルの最新のソリューションがここに!

世界最高クラスの計測ソリューションと
計測エキスパートがお待ちしています。

USB3.0やHDMI1.4などの新規格、新バージョンが続々登場し、高速化、複雑化の進む高速シリアル・インタフェースのインプリメンテーションにあたっては、デバッグやテストが非常に困難になってきています。高速シリアル測定技術の拠点である、Tektronix T&M センター・オブ・エクセレンス (Center Of Excellence, CoE) では新規格にも対応した最新の計測、テスト環境と計測のエキスパートをご用意しております。世界最高レベルの測定技術とノウハウをご提供し、次のようなお客様のニーズにお応えします。

- 最新のテスト・ソリューションのデモンストレーションを見たい
- 実際の被測定物でテスト時間、使い勝手を確認したい
- 新規格のテスト手法について調べたい
- 測定環境についてコンサルティングを受けたい
- 導入にあたっての不明事項、懸念事項を確認したい

場 所

- 東京センター 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティ B棟6F
- 大阪サブセンター 大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪

受 付

事前にスケジュールさせていただきますので、ご用命は弊社担当営業までお願いします。



対応ソリューション例

- HDMIコンプライアンス・テスト
ソース、シンク、ケーブル・テスト



- PCI Expressコンプライアンス・テスト
物理層



- DisplayPortコンプライアンス・テスト
ソース、シンク、ケーブル・テスト



- DDR測定／解析
主要なタイミング・パラメータの自動測定



- SATAコンプライアンス・テスト
PHY、TSG、OOB、RSG/RMT、TX/RX、SIテスト



その他の規格、アプリケーションにも対応可能です。詳細については担当営業までお問い合わせください。